

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung



Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestätigt der

Testo Industrial Services GmbH

mit seinem Kalibrierlaboratorium

Kalibrierlabor Essen, Alte Landstraße 3, 45329 Essen

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005, Kalibrierungen in folgenden Bereichen durchzuführen:

Elektrische Messgrößen

Gleichstrom- und Niederfrequenzmessgrößen

- Gleichspannung
- Wechselspannung
- Gleichstromstärke
- Wechselstromstärke
- Gleichstromwiderstand
- Elektrische Leistung
- Kapazität

Zeit und Frequenz

- Zeitintervall
- Frequenz und Drehzahl

Dimensionelle Messgrößen

Länge

- Längenmessmittel
- Durchmesser
- Gewinde

Thermodynamische Messgrößen

Temperaturmessgrößen

- Temperaturanzeigergeräte und -simulatoren

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen

Hochfrequenzmessgrößen

- Oszilloskopmessgrößen
- Anstiegszeit

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 02.05.2019 mit der Akkreditierungsnummer D-K-15070-01 und ist gültig bis 27.10.2021. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 10 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: **D-K-15070-01-06**

Braunschweig, 02.05.2019

in Vertretung Halbermann

Im Auftrag Dr. Heike Manke
Abteilungsleiterin

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Standort Frankfurt am Main
Europa-Allee 52
60327 Frankfurt am Main

Standort Braunschweig
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Die auszugsweise Veröffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS). Ausgenommen davon ist die separate Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitätsbewertungsstelle in unveränderter Form.

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt, die über den durch die DAkKS bestätigten Akkreditierungsbereich hinausgehen.

Die Akkreditierung erfolgte gemäß des Gesetzes über die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2625) sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten (Abl. L 218 vom 9. Juli 2008, S. 30).

Die DAkKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF: www.iaf.nu

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-01-06 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gültigkeitsdauer: 02.05.2019 bis 27.10.2021

Ausstellungsdatum: 02.05.2019

Urkundeninhaber:

Testo Industrial Services GmbH

mit seinem Kalibrierlaboratorium

Kalibrierlabor Essen

Alte Landstraße 3, 45329 Essen

Leiter: Dipl.-Phys. Eugen Sander

Stellvertreter: Sascha Janberger

Akkreditiert als Kalibrierlabor seit: 11.12.2009

Kalibrierungen in den Bereichen:

Elektrische Messgrößen

Gleichstrom- und Niederfrequenzmessgrößen

- Gleichspannung
- Wechselspannung
- Gleichstromstärke
- Wechselstromstärke
- Gleichstromwiderstand
- Elektrische Leistung
- Kapazität
- Zeit und Frequenz
- Zeitintervall
- Frequenz und Drehzahl

Dimensionelle Messgrößen

Länge

- Längenmessmittel *)
- Durchmesser
- Gewinde

Thermodynamische Messgrößen

Temperaturmessgrößen

- Temperaturanzeigergeräte und -simulatoren *)

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen

Hochfrequenzmessgrößen

- Oszilloskopmessgrößen
- Anstiegszeit

Innerhalb der mit *) gekennzeichneten Messgrößen/Kalibriergegenstände ist dem Kalibrierlaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Das Kalibrierlaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Gleichspannung	0 V		0,1 μ V	U = eingestellter Wert Fluke 5700A
	0,01 V bis 0,22 V		$7 \cdot 10^{-6} U + 1 \mu$ V	
	> 0,22 V bis 2,2 V		$7 \cdot 10^{-6} U + 1 \mu$ V	
	> 2,2 V bis 11 V		$9 \cdot 10^{-6} U$	
	> 11 V bis 22 V		$8 \cdot 10^{-6} U$	
	> 22 V bis 220 V		$12 \cdot 10^{-6} U$	
	> 220 V bis 1000 V		$12 \cdot 10^{-6} U$	
	0 V		0,1 μ V	U = gemessener Wert HP 3458A
	1 mV bis 100 mV		$8 \cdot 10^{-6} U + 1 \mu$ V	
	> 100 mV bis 1 V		$11 \cdot 10^{-6} U$	
	> 1 V bis 10 V		$9 \cdot 10^{-6} U$	
	> 10 V bis 100 V		$13 \cdot 10^{-6} U$	
	> 100 V bis 1000 V		$16 \cdot 10^{-6} U$	
Gleichstromstärke	0 A		0,2 nA	I = eingestellter Wert Fluke 5700A
	10 μ A bis 220 μ A		$50 \cdot 10^{-6} I + 8$ nA	
	> 220 μ A bis 2,2 mA		$87 \cdot 10^{-6} I$	
	> 2,2 mA bis 22 mA		$87 \cdot 10^{-6} I$	
	> 22 mA bis 220 mA		$89 \cdot 10^{-6} I$	
	> 220 mA bis 2,2 A		$0,2 \cdot 10^{-3} I$	
	> 2,2 A bis 11 A		$0,55 \cdot 10^{-3} I$	mit 5520A/5522A
	> 11 A bis 20 A		$1,2 \cdot 10^{-3} I$	
	> 20 A bis 200 A	Spannungsabfall mit Normalwiderstand	$1,0 \cdot 10^{-3} I$	
	0 A		0,2 nA	I = gemessener Wert HP 3458A
	0,1 μ A bis 1 μ A		$0,4 \cdot 10^{-3} I$	
	> 1 μ A bis 10 μ A		$0,12 \cdot 10^{-3} I$	
	> 10 μ A bis 100 μ A		$0,10 \cdot 10^{-3} I$	
> 100 μ A bis 1 mA		$70 \cdot 10^{-6} I$		
> 1 mA bis 10 mA		$70 \cdot 10^{-6} I$		
> 10 mA bis 100 mA		$85 \cdot 10^{-6} I$		
> 100 mA bis 1 A		$0,2 \cdot 10^{-3} I$		
> 1 A bis 10 A	Spannungsabfall mit Normalwiderstand	$0,5 \cdot 10^{-3} I$	I = Messwert	
> 10 A bis 200 A		$1 \cdot 10^{-3} I$		

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen		
Gleichstromstärke Stromzangen	1 mA bis 2,2 A		$1 \cdot 10^{-3} I$			
	> 2,2 A bis 20 A		$2 \cdot 10^{-3} I$			
	> 20 A bis 1000 A		$3 \cdot 10^{-3} I$			
Gleichstromwiderstand	0 Ω		50 μΩ	R = eingestellter Wert Fluke 5700A		
	1 Ω		$95 \cdot 10^{-6} R$			
	1,9 Ω		$95 \cdot 10^{-6} R$			
	10 Ω		$28 \cdot 10^{-6} R$			
	19 Ω		$27 \cdot 10^{-6} R$			
	100 Ω		$17 \cdot 10^{-6} R$			
	190 Ω		$17 \cdot 10^{-6} R$			
	1 kΩ		$13 \cdot 10^{-6} R$			
	1,9 kΩ		$13 \cdot 10^{-6} R$			
	10 kΩ		$12 \cdot 10^{-6} R$			
	19 kΩ		$12 \cdot 10^{-6} R$			
	100 kΩ		$14 \cdot 10^{-6} R$			
	190 kΩ		$14 \cdot 10^{-6} R$			
	1 MΩ		$20 \cdot 10^{-6} R$			
	1,9 MΩ		$21 \cdot 10^{-6} R$			
	10 MΩ		$40 \cdot 10^{-6} R$			
	19 MΩ		$48 \cdot 10^{-6} R$			
	100 MΩ		$0,11 \cdot 10^{-3} R$			
	0 Ω	1 Ω bis 10 Ω			100 μΩ	R = gemessener Wert HP 3458A
		> 10 Ω bis 100 Ω			$16 \cdot 10^{-6} R + 50 \mu\Omega$	
> 100 Ω bis 1 kΩ			$12 \cdot 10^{-6} R + 500 \mu\Omega$			
> 1 kΩ bis 10 kΩ			$15 \cdot 10^{-6} R$			
> 10 kΩ bis 100 kΩ			$15 \cdot 10^{-6} R$			
> 100 kΩ bis 1 MΩ			$15 \cdot 10^{-6} R$			
> 1 MΩ bis 10 MΩ			$35 \cdot 10^{-6} R$			
> 10 MΩ bis 100 MΩ			$0,15 \cdot 10^{-3} R$			
> 100 MΩ bis 1 GΩ			$0,6 \cdot 10^{-3} R$			
			$5 \cdot 10^{-3} R$			

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Gleichstromwiderstand Bereiche	1 Ω bis < 11 Ω		$0,12 \cdot 10^{-3} R$	<i>R</i> = eingestellter Wert Fluke 5520A /5522A
	11 Ω bis < 33 Ω		$33 \cdot 10^{-6} R$	
	33 Ω bis < 110 Ω		$29 \cdot 10^{-6} R$	
	110 Ω bis < 330 Ω		$28 \cdot 10^{-6} R$	
	330 Ω bis < 1,1 kΩ		$28 \cdot 10^{-6} R$	
	1,1 kΩ bis < 3,3 kΩ		$28 \cdot 10^{-6} R$	
	3,3 kΩ bis < 11 kΩ		$28 \cdot 10^{-6} R$	
	11 kΩ bis < 33 kΩ		$28 \cdot 10^{-6} R$	
	33 kΩ bis < 110 kΩ		$28 \cdot 10^{-6} R$	
	110 kΩ bis < 330 kΩ		$32 \cdot 10^{-6} R$	
	330 kΩ bis < 1,1 MΩ		$33 \cdot 10^{-6} R$	
	1,1 MΩ bis < 3,3 MΩ		$62 \cdot 10^{-6} R$	
	3,3 MΩ bis < 11 MΩ		$0,13 \cdot 10^{-3} R$	
	11 MΩ bis < 33 MΩ		$0,25 \cdot 10^{-3} R$	
	33 MΩ bis < 110 MΩ		$0,5 \cdot 10^{-3} R$	
110 MΩ bis < 330 MΩ		$3 \cdot 10^{-3} R$		
330 MΩ bis < 1,1 GΩ		$15 \cdot 10^{-3} R$		
Wechselspannung	0,01 V bis 0,022 V	10 Hz bis 40 Hz	$1,2 \cdot 10^{-3} U$	<i>U</i> = eingestellter Wert Fluke 5700A
		> 40 Hz bis 20 kHz	$0,7 \cdot 10^{-3} U$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$1,0 \cdot 10^{-3} U$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$1,8 \cdot 10^{-3} U$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$2,6 \cdot 10^{-3} U$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$4,7 \cdot 10^{-3} U$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$6,7 \cdot 10^{-3} U$	
	> 0,022 V bis 0,22 V	10 Hz bis 40 Hz	$0,75 \cdot 10^{-3} U$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} U$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,45 \cdot 10^{-3} U$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$1,3 \cdot 10^{-3} U$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} U$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$2,3 \cdot 10^{-3} U$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$4,7 \cdot 10^{-3} U$	

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Wechselspannung	> 0,22 V bis 2,2 V	10 Hz bis 40 Hz	$1,0 \cdot 10^{-3} U$	
		> 40 Hz bis 20 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} U$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,22 \cdot 10^{-3} U$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,7 \cdot 10^{-3} U$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} U$	
		> 300 kHz bis 500 kHz	$3,1 \cdot 10^{-3} U$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$7,4 \cdot 10^{-3} U$	
		> 2,2 V bis 22 V	10 Hz bis 40 Hz	
> 40 Hz bis 20 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} U$			
> 20 kHz bis 50 kHz	$0,22 \cdot 10^{-3} U$			
> 50 kHz bis 100 kHz	$0,45 \cdot 10^{-3} U$			
> 100 kHz bis 300 kHz	$1,3 \cdot 10^{-3} U$			
> 300 kHz bis 500 kHz	$3,6 \cdot 10^{-3} U$			
> 500 kHz bis 1 MHz	$7,4 \cdot 10^{-3} U$			
> 22 V bis 220 V	10 Hz bis 40 Hz		$1,0 \cdot 10^{-3} U$	
	> 40 Hz bis 20 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} U$		
	> 20 kHz bis 50 kHz	$0,42 \cdot 10^{-3} U$		
	> 50 kHz bis 100 kHz	$1,0 \cdot 10^{-3} U$		
> 220 V bis 1000 V	50 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} U$		
0,01 V bis 0,1 V	40 Hz bis 1 kHz	$0,27 \cdot 10^{-3} U$	U = gemessener Wert HP 3458A	
	> 1 kHz bis 20 kHz	$0,34 \cdot 10^{-3} U$		
	> 20 kHz bis 50 kHz	$0,55 \cdot 10^{-3} U$		
> 0,1 V bis 10 V	40 Hz bis 1 kHz	$0,27 \cdot 10^{-3} U$		
	> 1 kHz bis 20 kHz	$0,34 \cdot 10^{-3} U$		
	> 20 kHz bis 50 kHz	$0,50 \cdot 10^{-3} U$		
> 10 V bis 100 V	40 Hz bis 1 kHz	$0,40 \cdot 10^{-3} U$		
	> 1 kHz bis 20 kHz	$0,40 \cdot 10^{-3} U$		
	> 20 kHz bis 50 kHz	$0,55 \cdot 10^{-3} U$		
> 100 V bis 700 V	40 Hz bis 1 kHz	$0,55 \cdot 10^{-3} U$		

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Wechselstromstärke Wechselstromstärke- messgeräte	0,1 mA bis 0,22 mA	10 Hz bis 40 Hz > 40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} /$ $0,3 \cdot 10^{-3} /$ $1,2 \cdot 10^{-3} /$ $2,7 \cdot 10^{-3} /$	/= eingestellter Wert Fluke 5700A
	> 0,22 mA bis 220 mA	10 Hz bis 40 Hz > 40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$1,0 \cdot 10^{-3} /$ $0,4 \cdot 10^{-3} /$ $3,0 \cdot 10^{-3} /$ $6,4 \cdot 10^{-3} /$	
	> 220 mA bis 2,2 A	20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} /$ $1,3 \cdot 10^{-3} /$ $10 \cdot 10^{-3} /$	
	> 2,2 A bis 3 A	10 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$1,9 \cdot 10^{-3} /$ $0,7 \cdot 10^{-3} /$ $6,9 \cdot 10^{-3} /$ $29 \cdot 10^{-3} /$	
Wechselstromstärke Wechselstromstärke- messgeräte	> 3 A bis 11 A	45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz	$1,3 \cdot 10^{-3} /$ $1,6 \cdot 10^{-3} /$ $30 \cdot 10^{-3} /$	
	> 11 A bis 20,5 A	45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz	$1,6 \cdot 10^{-3} /$ $1,9 \cdot 10^{-3} /$ $30 \cdot 10^{-3} /$	
Wechselstromstärke- quellen	0,1 mA bis 1 mA	20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 5 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} /$ $2,6 \cdot 10^{-3} /$ $2,3 \cdot 10^{-3} /$	/= gemessener Wert HP 3458A
	> 1 mA bis 100 mA	20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 5 kHz	$3,5 \cdot 10^{-3} /$ $2,6 \cdot 10^{-3} /$ $2,3 \cdot 10^{-3} /$	
	> 100 mA bis 1 A	20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 5 kHz	$3,6 \cdot 10^{-3} /$ $2,8 \cdot 10^{-3} /$ $3,0 \cdot 10^{-3} /$	
Wechselstromstärke Stromzangen	1 mA bis 2,2 A	40 Hz bis 5 kHz	$2 \cdot 10^{-3} /$	/= Messwert
	> 2,2 A bis 20 A	40 Hz bis 5 kHz	$3 \cdot 10^{-3} /$	
	> 20 A bis 800 A	40 Hz bis 65 Hz	$4 \cdot 10^{-3} /$	

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Wechselstrom- wirkleistung	109 μ W bis < 11 kW	33 mV bis 1000 V 45 Hz bis 65 kHz $PF = 1$ 33 mA bis < 11A	$1,4 \cdot 10^{-3} P$	P : eingestellter Wert mit Fluke 5520A/5522A PF : Leistungsfaktor
	363 mW bis 20 kW	11 A bis 20 A	$2,0 \cdot 10^{-3} P$	
Gleichstromleistung	1 mW bis 300 W		$0,5 \cdot 10^{-3} P$	
	> 300 W bis 20 kW		$1,0 \cdot 10^{-3} P$	
Oszilloskope Vertikalablenkung	5 mV bis 5 V	$R_i = 50 \Omega$	$3,5 \cdot 10^{-3} U + 35 \mu$ V	Mit Fluke 5520A/5522A Rechteckspannung 10 Hz bis 10 kHz
	5 mV bis 120 V	$R_i = 1 M\Omega$	$2,4 \cdot 10^{-3} U + 40 \mu$ V	
	Horizontalablenkung	5 ns bis 520 ms > 20 ms bis 5 s		
Anstiegszeit	600 ps bis 10 ms	25 mV bis 1V $R_i = 50 \Omega$	$40 \cdot 10^{-3} t_r + 7$ ps	
Frequenz	1 mHz bis 1 GHz		$2 \cdot 10^{-9} \cdot f + U_{Tf}$	f = aktueller Messwert U_{Tf} = Triggerunsicherheit
Zeitintervall	1 μ s bis 1000 s		$2 \cdot 10^{-9} \cdot t + 2$ ns	t = aktueller Messwert
Temperaturanzeige- geräte und -simulatoren für Wider- standsthermometer	-200 °C bis 850 °C	DKD-R 5-5:2018	0,03 K	Kennlinie nach DIN EN 60751:2009
Temperaturanzeige- geräte und -simulatoren für Edelmetall- thermoelemente	-200 °C bis 1750 °C	DKD-R 5-5:2018	0,1 K	Kennlinie nach DIN EN 60584-1:1998
Temperaturanzeige- geräte und -simulatoren für Nicht-Edelmetall- thermoelemente	-200 °C bis 1300 °C	DKD-R 5-5:2018	0,05 K	Kennlinie nach DIN EN 60584-1:1998

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-01-06

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Kapazität Messgeräte	190 pF bis < 400 pF	10 Hz bis 10 kHz	$4 \cdot 10^{-3} C + 8 \text{ pF}$	Mit 5520A / 5522A
	400 pF bis < 1,1 nF	10 Hz bis 10 kHz	$4,5 \cdot 10^{-3} C + 8 \text{ pF}$	
	1,1 nF bis < 3,3 nF	10 Hz bis 3 kHz	$4,0 \cdot 10^{-3} C + 8 \text{ pF}$	
	3,3 nF bis < 11 nF	10 Hz bis 1 kHz	$2,5 \cdot 10^{-3} C + 8 \text{ pF}$	
	11 nF bis < 33 nF	10 Hz bis 1 kHz	$2,5 \cdot 10^{-3} C + 80 \text{ pF}$	
	33 nF bis < 110 nF	10 Hz bis 1 kHz	$2,5 \cdot 10^{-3} C + 80 \text{ pF}$	
	110 nF bis < 330 nF	10 Hz bis 1 kHz	$4,5 \cdot 10^{-3} C$	
	330 nF bis < 1,1 µF	10 Hz bis 600 Hz	$4,5 \cdot 10^{-3} C$	
	1,1 µF bis < 3,3 µF	10 Hz bis 300 Hz	$4,5 \cdot 10^{-3} C$	
	3,3 µF bis < 11 µF	10 Hz bis 150 Hz	$4,5 \cdot 10^{-3} C$	
	11 µF bis < 33 µF	10 Hz bis 120 Hz	$6,0 \cdot 10^{-3} C$	
	33 µF bis < 110 µF	10 Hz bis 80 Hz	$6,5 \cdot 10^{-3} C$	
	110 µF bis < 330 µF	DC bis 50 Hz	$6,0 \cdot 10^{-3} C$	
	330 µF bis < 1,1 mF	DC bis 20 Hz	$6,0 \cdot 10^{-3} C$	
	1,1 mF bis < 3,3 mF	DC bis 6 Hz	$6,0 \cdot 10^{-3} C$	
	3,3 mF bis < 11 mF	DC bis 2 Hz	$6,0 \cdot 10^{-3} C$	
11 mF bis < 33 mF	DC bis 0,6 Hz	$8,0 \cdot 10^{-3} C$		
33 mF bis 110 mF	DC bis 0,2 Hz	$11 \cdot 10^{-3} C$		
Länge Zylindrische Einstellnormale, Lehrringe: Durchmesser	1 mm bis 200 mm	DKD-R 4-3:2018 Blatt 4.1, Pkt. 5.3.3, 5.3.4	$0,8 \mu\text{m} + 2 \cdot 10^{-6} \cdot d$	<i>d</i> ist der gemessene Durchmesser
Lehrdorne: Durchmesser	1 mm bis 200 mm			
Prüfstifte: Durchmesser	0,1 mm bis 30 mm	DKD-R 4-3:2018 Blatt 4.2	$0,8 \mu\text{m} + 2 \cdot 10^{-6} \cdot d$	

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-01-06
Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Länge Gewindelehren (ein und mehrgängige zylindrische Außen- und Innengewinde mit geradlinigen Flanken, symmetrischem Profil) Gewindedorne: einfacher Flankendurchmesser Gewinderinge einfacher Flankendurchmesser	1,4 mm bis 200 mm Nennsteigung: 0,3 mm bis 6 mm 3 mm bis 200 mm Nennsteigung: 0,5 mm bis 6 mm	DKD-R 4-3:2018 Blatt 4.8 Option 1 DKD-R 4-3:2018 Blatt 4.9 Option 1	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$ $3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	<i>d</i> ist der gemessene Durchmesser
Länge Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen, Tiefenmessschieber, Höhenmessschieber	0 mm bis 500 mm > 500 mm bis 1000 mm	DKD-R 4-3:2018 Blatt 9.1 DKD-R 4-3:2018 Blatt 9.2 DKD-R 4-3:2018 Blatt 9.3	$30 \mu\text{m} + 30 \cdot 10^{-6} \cdot l$ $50 \mu\text{m} + 30 \cdot 10^{-6} \cdot l$	<i>l</i> ist die gemessene Länge
Länge Bügelmessschrauben	0 mm bis 150 mm	DKD-R 4-3:2018 Blatt 10.1	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Länge Messuhren	bis 100 mm	DKD-R 4-3:2018 Blatt 11.1	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Länge Feinzeiger	bis 3 mm	DKD-R 4-3:2018 Blatt 11.2	0,6 μm	
Länge Fühlhebelmessgeräte	bis 1,6 mm	DKD-R 4-3:2018 Blatt 11.3	1,0 μm	
Länge Innenmessschrauben mit 2-Punkt- Berührung am Kalibriergegenstand	13 mm bis 300 mm > 300 mm bis 500 mm	DKD-R 4-3:2018 Blatt 10.7	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$ $5 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	<i>l</i> ist die gemessene Länge

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Länge Innenmessschrauben mit 3-Linien- Berührung am Kalibriergegenstand	3 mm bis 100 mm	DKD-R 4-3:2018 Blatt 10.8	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	<i>d</i> ist der gemessene Durchmesser
Länge Hebelmessgeräte (Schnelltaster) für Außenmessungen	bis 200 mm	DKD-R 4-3:2018 Blatt 12.1	$7 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	<i>l</i> ist die gemessene Länge
Hebelmessgeräte (Schnelltaster) für Innenmessungen	2 mm bis 200 mm	DKD-R 4-3:2018 Blatt 13.1	$7 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Länge von planparallelen, sphärischen oder zylindrischen Messflächen	0,01 mm bis 500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 19.1	$1,5 \mu\text{m} + 2 \cdot 10^{-6} \cdot l$	<i>l</i> ist die gemessene Länge
Durchmesser	0,01 mm bis 200 mm	DKD-R 4-3:2018 Blatt 4.1 Pkt. 5.3.3, 5.3.4	$1,5 \mu\text{m} + 2 \cdot 10^{-6} \cdot d$	<i>d</i> ist der gemessene Durchmesser
Länge Fühlerlehren	0,03 mm bis 2,00 mm	DIN 2275	$1,5 \mu\text{m} + 2 \cdot 10^{-6} \cdot l$	<i>l</i> ist die gemessene Länge
Länge Einstellmaße für Bügelmessschrauben	25 mm bis 500 mm	DKD-R 4-3:2018 Blatt 4.4	$1,5 \mu\text{m} + 2 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Länge elektrische Längenmessgeräte	bis 10 mm bis 12,7 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 14.1 VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.4	$0,6 \mu\text{m} + 1 \cdot 10^{-6} \cdot l$ $0,6 \mu\text{m} + 1 \cdot 10^{-6} \cdot l$	induktive Sensoren, inkrementale Sensoren

verwendete Abkürzungen:

- CMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
DKD-R Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.